

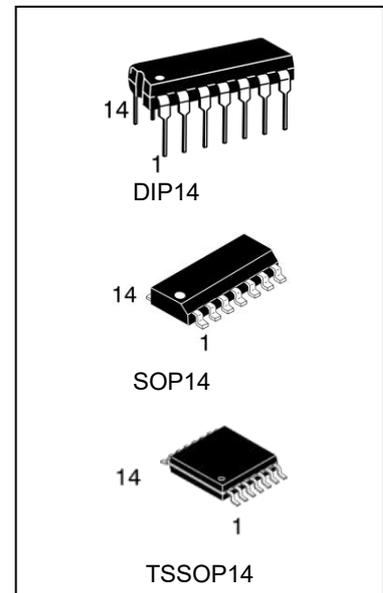
6 路施密特倒相器

概述

74HC14 是一款高速硅栅 CMOS 电路，其引脚兼容低功耗肖特基 TTL (LSTTL) 系列。该电路符合 JEDEC 标准 no.7A。

74HC14 提供六路施密特倒相模块。它们能够将缓慢变化的输入信号转变成急剧变化的输出信号。其主要特点：

- 应用：
 - 产生一个变化的脉冲
 - 非稳态多谐振荡器
 - 单稳态多谐振荡器
- ESD 保护：
 - 人体模式 (EIA/JESD22 - A114 - A) 超过 2000V
 - 机械模式 (EIA/JESD22 - A115 - A) 超过 200V
- 工作环境温度范围：-40 ~ 85°C
- 封装形式：DIP14/SOP14/TSSOP14



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
74HC14N	DIP14L	74HC14	管装	1000 只/盒
74HC14M/TR	SOP14L	74HC14	编带	2500 只/盘
74HC14MT/TR	TSSOP14L	HC14	编带	2500 只/盘

功能框图

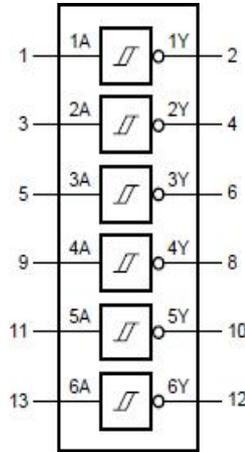


图 1、整体功能框图

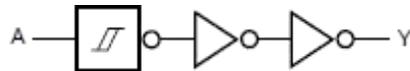


图 2、单个施密特倒相器逻辑图

真值表

输入	输出
nA	nY
L	H
H	L

注：H=高电平 L=低电平

引脚排列图

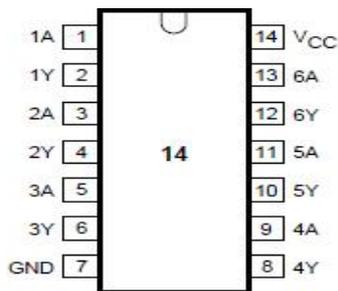


图 3、引脚排列图

引脚说明

引脚	符号	功能	引脚	符号	功能
1	1A	数据输入端	8	4Y	数据输出端
2	1Y	数据输出端	9	4A	数据输入端
3	2A	数据输入端	10	5Y	数据输出端
4	2Y	数据输出端	11	5A	数据输入端
5	3A	数据输入端	12	6Y	数据输出端
6	3Y	数据输出端	13	6A	数据输入端
7	GND	系统地	14	VCC	电源端

极限参数 (符合 IEC 60134标准, GND=0)

参数名称	符号	条件	最小	最大	单位
电源电压	V _{CC}		-0.5	+7	V
二极管输入电流	I _{Ik}	V _I <-0.5V or V _I >V _{CC} +0.5V	-	±20	mA
二极管输出电流	I _{Ok}	V _O <-0.5V or V _O >V _{CC} +0.5V	-	±20	mA
输出端或者接收端电流	I _O	-0.5V < V _O < V _{CC} +0.5V	-	±25	mA
电压或者接地端电流	I _{CC} , I _{GND}		-	50	mA
贮存温度	T _{stg}		-65	+125	°C
功率损耗	P _{tot}	T _{amb} =-40 to +125°C; DIP 封装(注 1)	-	750	mW
		T _{amb} =-40 to +125°C; SOP 封装(注 2)	-	500	
焊接温度	T _L	10 秒	DIP	245	°C
			SOP	250	

注: 1. DIP14 封装: 温度高于 70°C时, 温度每升高 1°C, 额定功耗减 12mW。

2. SO14 封装: 温度高于 70°C时, 温度每升高 1°C, 额定功耗减少 8mW。

推荐使用条件

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC		2.0	5.0	6.0	V
输入电压	VI		0	-	Vcc	V
输出电压	VO		0	-	Vcc	V
工作环境温度	Tamb		-40	+25	+85	°C

直流参数 1 (在推荐条件下测试, Tamb=25°C, GND=0)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输出高电平电压	VOH	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9	2.0	-	V
			VCC=4.5V IO=-20uA	4.4	4.5	-	V
			VCC=6.0V IO=-20uA	5.9	6.0	-	V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	3.98	4.32	-	V
			VCC=6.0V IO=-5.2mA	5.48	5.81	-	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=4.5V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=6.0V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	-	0.15	0.26	V
			VCC=6.0V IO=5.2mA	-	0.16	0.26	V
输入漏电流	ILI	VCC=6.0V VI = VCC 或 GND	-	-	0.1	uA	
静态电流	ICC	VCC=6.0V VI = VCC 或 GND;Io=0	-	-	2.0	uA	

直流参数 2 (Tamb = -40 ~ +85°C, GND=0)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输出高电平电压	VOH	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9	-	-	V
			VCC=4.5V IO=-20uA	4.4	-	-	V
			VCC=6.0V IO=-20uA	5.9	-	-	V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	3.84	-	-	V
			VCC=6.0V IO=-5.2mA	5.34	-	-	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=4.5V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=6.0V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	-	-	0.33	V
			VCC=6.0V IO=5.2mA	-	-	0.33	V
输入漏电流	ILI	VCC=6.0V VI = VCC 或 GND	-	-	1.0	uA	
静态电流	ICC	VCC=6.0V VI =VCC 或 GND;IO=0	-	-	20	uA	

传输特性 1 (在推荐条件下测试, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
正向导通开始时间	VT+	见图 4、5	VCC=2.0V	0.7	1.18	1.5	V
			VCC=4.5V	1.7	2.38	3.15	V
			VCC=6.0V	2.1	3.14	4.2	V
反相导通开始时间	VT-		VCC=2.0V	0.3	0.52	0.90	V
			VCC=4.5V	0.9	1.40	2.00	V
			VCC=6.0V	1.2	1.89	2.60	V
(VT+ 到 VT-) 滞后时间	VH		VCC=2.0V	0.2	0.68	1.0	V
			VCC=4.5V	0.4	0.98	1.4	V
			VCC=6.0V	0.6	1.25	1.6	V

传输特性 2 (在推荐条件下测试, $T_{amb}=-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
正向导通开始时间	VT+	见图 4、图 5	VCC=2.0V	0.7	-	1.5	V
			VCC=4.5V	1.7	-	3.15	V
			VCC=6.0V	2.1	-	4.2	V
反相导通开始时间	VT-		VCC=2.0V	0.3	-	0.90	V
			VCC=4.5V	0.90	-	2.00	V
			VCC=6.0V	1.20	-	2.60	V
(VT+ 到 VT-) 滞后时间	VH		VCC=2.0V	0.2	-	1.0	V
			VCC=4.5V	0.4	-	1.4	V
			VCC=6.0V	0.6	-	1.6	V

交流参数 1 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0$, $t_r=t_f=6.0\text{ns}$, $\text{CL}=50\text{pF}$, 见图 6、图 7)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
nA 到 nY 的 传输延时	t_{PHL}/t_{PLH}	VCC=2.0V	-	41	125	ns
		VCC=4.5V	-	15	25	ns
		VCC=6.0V	-	12	21	ns
输出转换时间	t_{THL}/t_{TLH}	VCC=2.0V	-	19	75	ns
		VCC=4.5V	-	7	15	ns
		VCC=6.0V	-	6	13	ns

交流参数 2 ($T_{amb}=-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0$, $t_r=t_f=6.0\text{ns}$, $\text{CL}=50\text{pF}$, 见图 6、图 7)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
nA 到 nY 的 传输延时	t_{PHL}/t_{PLH}	VCC=2.0V	-	-	155	ns
		VCC=4.5V	-	-	31	ns
		VCC=6.0V	-	-	26	ns
输出转换时间	t_{THL}/t_{TLH}	VCC=2.0V	-	-	95	ns
		VCC=4.5V	-	-	19	ns
		VCC=6.0V	-	-	15	ns

交流波形图

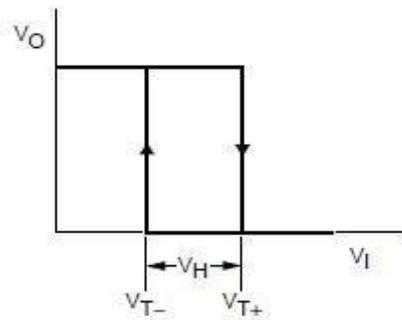


图 4、传输特性

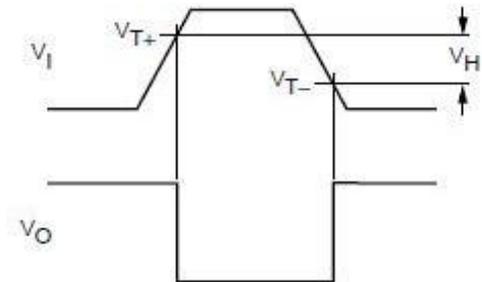


图 5、 V_{T+} 、 V_{T-} 、 V_H 三个参数的定义

注： V_{T+} 、 V_{T-} 分别在各自上限的 20%和 70%

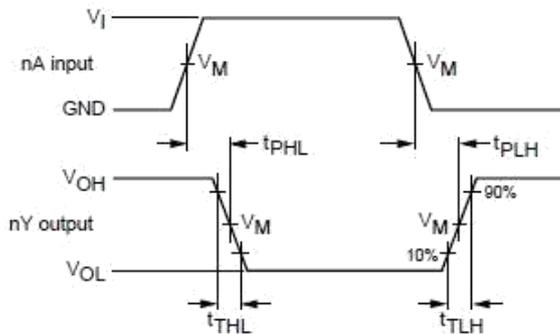


图 6、数据输入 (nA) 到输出 (nY) 的传输延时和输出转换时间

74HC14: $V_M=50\% V_{CC}$; $V_I = GND$ 或 V_{CC}

交流测试图

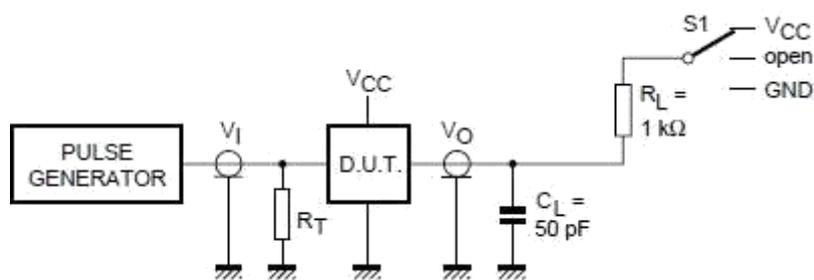
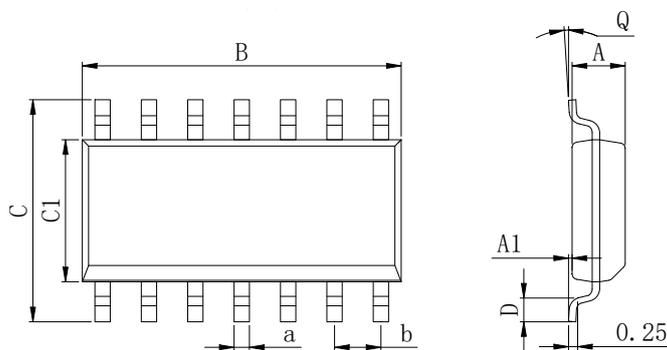


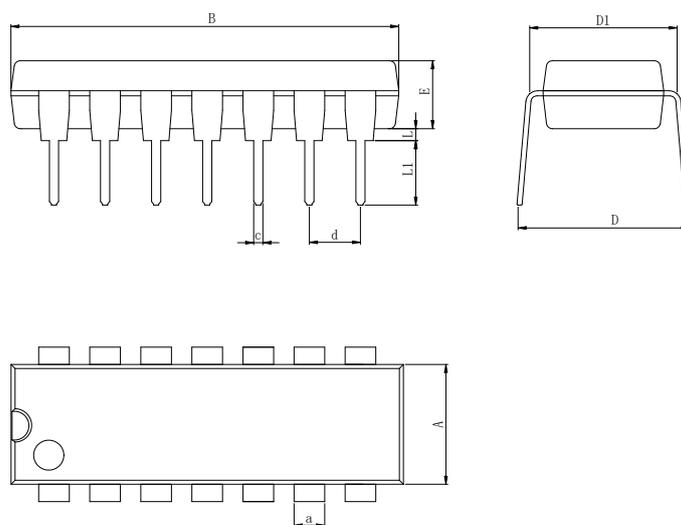
图 7、交流参数测试图

测试项	开关选择状态
T_{PLH}/T_{PHL}	OPEN
T_{PLZ}/T_{PZL}	VCC
T_{PHZ}/T_{PZH}	GND

注：1、 R_L 负载电阻
2、 C_L 负载电容
3、 R_T 与信号发生器输出阻抗相匹配的端口电阻

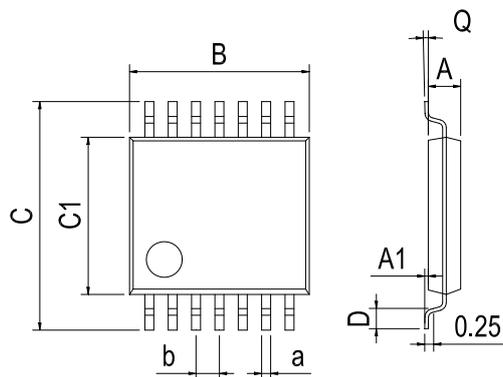
封装外型尺寸
SOP14

Dimensions In Millimeters(SOP14)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

DIP14

Dimensions In Millimeters(DIP14)

Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.40	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	9.00	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

TSSOP14



Dimensions In Millimeters(TSSOP14)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.65 BSC
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。